PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

10-004097

(43)Date of publication of application: 06.01.1998

H01L 21/321 (51)Int.Cl.

H01L 21/60 H01L 21/60

(21)Application number: 08-153758 (22)Date of filing:

(71)Applicant:

SHARP CORP TAMAOKI KAZUO

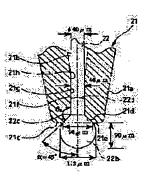
14.06.1996 (72)Inventor:

(54) BUMPING CAPILLARY

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To improve the continuous bumping by preventing an initial metal bump from being eccentric, eliminating the spread of the bump, confining a re-crystallized region to approximately a fixed portion of a metal wire at melt up of the metal ball to suppress the dispersion of the heights of necked portions of the bump and preventing the ball from tearing off or scattering sidewards.

SOLUTION: The capillary 2 thrusts the tip end of an inserted metal wire 22 being held with a wire holding straight part 21f, thereby melting up the thrust part of the wire by the arc discharge. The straight part 21f is set to a length 214 times as long as the hole diameter of this part. The tip end face 21c has a recess 21d gradually spreading out to a tip end hole 21e which diameter is about 1.5□ 3 times the hole diameter.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japanese Patent Office

(12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平10-4097

(43)公開日 平成10年(1998)1月6日

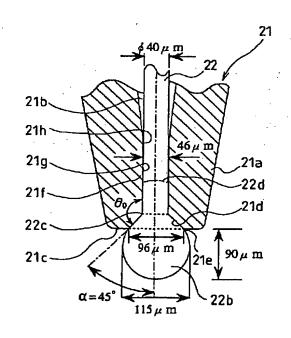
(51)Int. Cl. 6 H 0 1 L	識別記号 21/321 21/60 3 0 1 3 1 1	庁内整理番号	FI HO1L	21/60 3	04 K 01 G 11 Q	技術表示	箇所
	審査請求 未請求 請求項の数3		OL	(全9頁)			
(21)出願番号	特願平8-153758		(71)出願人	000005049 シャープ株	:式会社		
(22)出願日	平成8年(1996)6月14日		(72)発明者	大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号			
			(74)代理人	弁理士 岡	田 和秀		

(54)【発明の名称】バンピング用キャピラリ

(57)【要約】

【課題】 初期の金属ボールの偏心を防止し、バンプ電極の拡がりをなくし、金属ボールの溶け上がり時に金属ワイヤ内で生じる再結晶領域の部位をほぼ一定化してバンプ電極のネック切れ部の高さのバラツキを抑制し、さらに、金属ボールの千切れ落ちや側方への飛びを防止し、連続バンピング性を向上する。

【解決手段】 挿通した金属ワイヤ22をワイヤ保持用ストレート部21fに保持させた状態で先端部分を突出22aさせ、アーク放電により金属ワイヤ突出部分22aを溶融させ溶け上がらせるパンピング用キャピラリ21であって、ワイヤ保持用ストレート部21fの長さをこのストレート部21fのホール径の2~4倍程度に設定するとともに、キャピラリ先端面21cにおいて開口端の先端導出口21eの直径がホール径の1.5~3倍程度となる先拡がりのテーパー状凹部21dを形成してある。



2

【特許請求の範囲】

【請求項1】 ワイヤ挿通路に挿通した金属ワイヤをキ ャピラリ先端部のワイヤ保持用ストレート部に保持させ かつこのストレート部の開口部端部である先端導出口か ら金属ワイヤの先端部分を突出させた状態で、この突出 部分とトーチ電極との間の放電により金属ワイヤ突出部 分を溶融させ溶け上がらせることにより、前記キャビラ リ先端部で前記先端導出口に連通する状態で形成されて いる凹部内において初期の金属ボールを形成し、押し下 げによって金属ボールをバンピング対象に対して一体化 10 接合し、引き上げることで接合部を金属ワイヤから切り 離してバンプ電極となすバンピング用キャピラリにおい て、前記ワイヤ保持用ストレート部の長さをこのストレ ート部のホール径の2~4倍程度に設定してあるととも に、前記金属ボールを入れる凹部としてその開口端の先 端導出口の直径が前記ストレート部のホール径の1.5 ~3倍程度となる先拡がりのテーパー状凹部に形成され ていることを特徴とするパンピング用キャピラリ。

【請求項2】 ワイヤ挿通路の下端とストレート部挿通路の上端との連接部が滑らかに面取りされていることを特徴とする請求項1に記載のバンピング用キャビラリ。

【請求項3】 ストレート部挿通路の内周面とテーバー 状凹部の全面とキャビラリ先端面の面粗さを0.8S以 下に設定してあることを特徴とする請求項1または請求 項2に記載のパンピング用キャビラリ。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、半導体チップを基板に対してフリップチップポンディング接続するのに前提となるもので、半導体チップあるいは基板に対してバ 30ンプ電極を連続的に形成していくバンプ形成装置におけるパンピング用キャビラリに係り、特には、金属ワイヤの先端を溶かして作った金属ボールをキャビラリ先端部に形成した凹部内に入れた状態でバンプ電極の形成を行うパンピング用キャビラリに関するものである。

[0002]

【従来の技術】ワイヤボンディングには、大きく分けて、半導体チップの電極(バッド)あるいは基板上の外部リードに対して多数のバンプ電極を連続的に形成していくボールボンディング(バンピング)と、半導体チッ 40プの電極にファーストボンディングを行い、金属ワイヤを切断することなくそのまま引っ張ってループを作り、引き続いて外部リードにセカンドボンディングを行うことにより、チップ電極と外部リードとの間に金属ワイヤを橋わたし式にループ接続するワイヤボンディングとがある。本発明は、前者のボールボンディングであるバ、ここでは、従来の技術として、まず、ワイヤボンディングに用いるキャピラリに関するものであるが、ここでは、従来の技術として、まず、ワイヤボンディングに用いられるキャピラリをバンピング用に転用した場合の様子について説明する。なお、従来のキャピラリの大多50

数はパンピング専用のものではなく、ワイヤボンディン グ用のものである。

【0003】図6は従来のワイヤボンディング用のキャビラリの先端部分を示す断面図である。これは、上記のようにファーストボンディングとセカンドボンディングとを行って半導体チップと外部リードとの間に金属ワイヤのループを形成するためのものである。このキャビラリをバンビング用に転用したときの様子を以下に説明する。

【0004】図6において、1はキャビラリ、1 aはキャビラリ先端部、1 bはワイヤ挿通路、1 cはワイヤ挿通路1 bの先端閉口部である先端導出口、1 dはワイヤ保持用ストレート部、1 eはキャビラリ先端面、2 はワイヤ挿通路1 b内に挿通され、ワイヤ保持用ストレート部1 dによって保持された状態で先端導出口1 cから下方に所定長さだけ突出させられた金属ワイヤ、2 aは金属ワイヤ2の突出部分、3 はトーチ電極、4 は金属ワイヤ2の突出部分2 aに対して吹き付けられている還元ガス気流である。金属ワイヤ2としては例えばSnを主材料にしたものが用いられる。その径は例えばA0 A1 mである。金属ワイヤ2の突出部分2 aの突出長さは例えばA2 のA2 の突出長さは例えばA3 の A3 に A4 に A5 に A6 の A6 の A7 に A8 に A9 に A9

【0005】以下に、上記の転用されたキャピラリによ るバンプ形成方法を説明する。キャピラリ先端部1aか ら突出された金属ワイヤ2の突出部分2aに対して側面 から還元ガス気流4を流しながら、金属ワイヤ2を正極 性にし、トーチ電極3を負極性にした状態で、両者間に 高電圧を印加してアーク放電を行う。このアーク放電に よって金属ワイヤ2の突出部分2 aを融点以上に高温加 熱して溶融させる。溶融した金属ワイヤ部分は、表面張 力によって収縮し、ポール状になって上昇していく。こ れが溶け上がりである。この溶融、溶け上がりの際に、 溶融金属ワイヤの酸化を防ぐために還元ガス気流4を流 している。この金属ワイヤ突出部分2αの溶け上がりに より、図7に示すようにキャピラリ先端面1eに接する 状態に金属ボール (初期ボール) 2 aが作られる。この 直後の冷却過程で、ワイヤ保持用ストレート部1dより も上方において金属ワイヤ2内に再結晶領域2 c が形成 される。図7において、5は半導体チップや外部リード などのバンピング対象である。

【0006】次に、キャビラリ1を下降させて金属ボール2bをパンピング対象5に当接させ、超音波熱圧着によって接合する。そして、金属ワイヤ2の上方の部分を図示しないクランパでクランプし、引き上げると、金属ワイヤ2にはその再結晶領域2cの部位にストレスがかかり、図8(a)に示すように金属ワイヤ2がワイヤ挿通路1b内において再結晶領域2cの部位で切断される。これにより、パンピング対象5上にパンプ電極6が接合形成される。6aはパンプ電極6のネック切れ部である。次いで、図9に示すように、金属ワイヤ2が送り

出されて突出部分2aを先端導出口1cから突出させ、図6の状態へと戻る。

【0007】この従来のワイヤボンディング用のものを パンピング用に転用したキャピラリで、Snを主材料に した金属ワイヤ2を使用したパンプ電極形成方法では、 連続パンピング性が劣る。また、形成されたパンプ電極 6の高さや径にパラツキが大きい。その理由と問題点に ついて以下に説明する。

【0008】図10は図7の一部を拡大したものである。アーク放電により金属ワイヤ突出部分2aが溶け上 10がって金属ボール (初期ボール) 2bが作られ、キャビラリ先端面1eに接触している状態を示している。このキャビラリ1はGAISER社等のタイプで、従来からワイヤボンディングに使用されているキャビラリの中で検討した結果、バンビングに最も適していると考えられるものであった。

【0009】しかし、この従来の転用したキャビラリ1では、キャビラリ先端面1eがほぼ平らであるために初期の金属ボール2bが偏心や位置ずれを起こしやすく、偏心や位置ずれを起こすと、パンピング対象5に対して20所定の位置にバンプ電極6を形成できないという問題がある。

【0010】初期の金属ボール2bが偏心しない場合でも、形成されたバンプ電極6は、バンプ径が大きく、真上から見ると楕円形となってしまう可能性が高い。つまり、初期の金属ボール2bがキャピラリ先端面1eから突出する寸法が、金属ボール2bの直径(115 μ m)との比較において相対的に大きく(110 μ m)、そのために金属ボール2bをバンピング対象5に接触させた状態で超音波を加えると、金属ボール2bが大きく振られることになり、バンプ電極6がその超音波振動方向に大きく拡がってしまい、約200 μ mにも増大してしまうのである(図8参照)。

【0011】また、通常使用されるキャピラリの面粗さ は3S程度と比較的に高く (Sは粗さの単位であり、最 大高さを表す単位エスと呼ぶ)、かつ、キャピラリ1の ワイヤ挿通路1bとワイヤ保持用ストレート部1dとの 境の連接部1 f が滑らかでないことから金属ワイヤ2に ストレスが加わり、そして、前述のように溶け上がりに よって形成される再結晶領域2cの部位がワイヤ保持用 40 ストレート部1dよりも上方に形成されることになるこ とから、バンプ電極6を形成した後の引き上げの際の金 属ワイヤ2の切断において、図8の(a),(b)で示 すように切断部位にバラッキを生じ、バンプ電極6のネ ック切れ部6aの高さにh₁,h₂のようなバラツキが 生じるという問題がある。再結晶領域2 cがワイヤ保持 用ストレート部 1 dよりも上方に形成されるのは、ワイ ヤ保持用ストレート部1dの長さがこのストレート部1 dの直径であるホール径 (48 μm) の約1.8倍と短 いために、金属ボール2b側から伝わってくる熱がスト 50 レート部1dを介してキャビラリ1に逃げる割合が少なく、熱がストレート部1dの上端を越えてさらにその上方にまで伝達されるからである。

【0012】また、連接部1fからキャピラリ先端面1 eにかけての面粗さが3S程度と大きいために、金属ワ イヤ2がキャピラリ1の先端部に付着しやすく、付着す るとミスバンビングを起こす可能性が高いという問題が ある。また、面粗さが大きいことから、ワイヤ保持用ス トレート部1 dと金属ワイヤ2との間に一定のギャップ を確保する必要があり (ストレート部1dのホール径の 48 µmに対して金属ワイヤ2の径は40 µm)、エア テンションをかけると金属ワイヤ2が振動する。しか も、前記のようにストレート部1dが短いために、振動 の振幅が大きくなってストレスも増加することから、不 測のワイヤ切れやワイヤ抜けを生じる可能性がある。こ ういった理由で、従来のワイヤボンディング用のキャビ ラリをバンピング用キャピラリに転用した場合には、そ の連続バンピング数が数千バンプと少なく、連続バンビ ング性が悪いという問題がある。

【0013】加えて、還元雰囲気の状態やスパーク条件により初期の金属ボールが良好に形成される許容範囲が 非常に狭いという問題がある。

【0014】上記の各問題点のうちいくつかを解消するものとして、特開平6-196522号公報に開示されたキャピラリがある。このキャピラリは、ワイヤボンディング用にもバンピング用にも使えるものとして紹介されている。この公報のキャピラリの構造を図11に示す。図11において、11はキャピラリ、11aはキャピラリ先端部、11bはワイヤ挿通路、11cはキャピラリ先端面、11dはワイヤ挿通路11bの開口部においてキャピラリ先端面11cに形成されたほぼ半球形状の凹部、11eはほぼ半球形状の凹部11dの開口端である先端導出口、11fはワイヤ保持用ストレート部である。また、12はワイヤ保持用ストレート部11fにおいてワイヤ挿通路11bに挿通された金属ワイヤである。

【0015】図示は省略するが、金属ワイヤ12のストレートな先端部が先端導出口11eより下方へ突出され、還元ガス雰囲気中でその突出部分とトーチ電極13との間でアーク放電を行うことにより、突出部分を加熱溶融しかつ溶け上がらせることにより、図示のように、半球形状凹部11d内に納まる状態で初期の金属ボール12aを形成する。初期の金属ボール12aは、その表面上半分が半球形状凹部11dに当接し、表面下半分には表面張力が働くので、初期の金属ボール2bは真球度が高いものとなり、かつ、金属ワイヤ12の軸線と同軸状になる。また、金属ボール12aの形成の際の熱が金属ボール12aが接触している半球形状凹部11dを介してキャピラリ11に吸収され、熱が金属ワイヤ12の長さ方向に長く伝わることを阻止し、組織が粗大化する

10

20

30

領域14を短くし、もって、キャピラリ11を下降して パンピング対象15に金属ポール12aを圧着し、パンプ電極を接合形成する。

【0016】この特開平6-196522号公報のキャビラリ11の場合、キャビラリ先端面11cに形成した半球形状凹部11d内において初期の金属ボール12aが形成されるから、偏心の問題が解消される。また、金属ボール12aの真球度が高いので、バンビング対象15上に接合形成されるバンプ電極の形状について超音波振動方向の拡がりを抑制し、バンプ電極の形状も真円に近くできるとともに、バンプ電極のバンプ径も小さくなる。また、組織が粗大化する領域14が短いので、ネック切れ部の高さはほぼ一定となり、バラツキは少なくなる。

[0017]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、図11 のキャピラリ11の場合には、キャピラリ先端面11c に形成してあって初期の金属ボール12aを収める凹部 11 dが半球形状となっているために、金属ワイヤ12 のストレート部分と真球度の高い金属ポール12aとの 連接部であるネック部 12bの角度 θ 、がほぼ 100度 程度と小さいために、このネック部12bに強いストレ スがかかりやすく、かつ、この金属ボール12aは再結 晶したもので脆くなっているので、金属ボール12aが 形成されて冷却される間に金属ボール12aが千切れ落 ちたり、あるいはバンヒングのときに側方へ飛んでしま うという不都合がある。さらに、ミスパンピング時には 半球形状凹部11dに金属ボール12aがこびりつき、 連続バンピング性が阻害されるという問題がある。ま た、凹部11dとして半球形状のものを形成すること は、一般的に非常に高い技術力が要求されるものであ り、実際上は半球形状凹部11dの形成自体がむずかし いものである。

【0018】本発明は、上記のような事情に鑑みて、図6の転用されたキャピラリ1が有していた問題点および図11のキャピラリ11が有していた問題点を解決することを目的としている。

[0019]

【課題を解決するための手段】本発明に係る請求項1のパンピング用キャピラリは、ワイヤ挿通路に挿通した金属ワイヤをキャピラリ先端部のワイヤ保持用ストレート部に保持させかつこのストレート部の開口部端部である先端導出口から金属ワイヤの先端部分を突出させた状態で、この突出部分とトーチ電極との間の放電により金属ワイヤ突出部分を溶融させ溶け上がらせることにより、前記キャピラリ先端部で前記先端導出口に連通する状態で形成されている凹部内において初期の金属ボールを形成し、押し下げによって金属ボールをバンピング対象に対して一体化接合し、引き上げることで接合部を金属ワイヤから切り離してバンプ電極となすバンピング用キャ

ビラリにおいて、前記ワイヤ保持用ストレート部の長さ をこのストレート部のホール径の2~4倍程度に設定し てあるとともに、前記金属ボールを入れる凹部としてそ の開口端の先端導出口の直径が前記ストレート部のホー ル径の1.5~3倍程度となる先拡がりのテーパー状凹 部に形成されていることを特徴としている。放電により 金属ワイヤ突出部分を溶け上がらせてテーバー状凹部内 で金属ボールを形成するので、金属ボールが金属ワイヤ と同軸状となり偏心を防止し、連続バンピング性を向上 できるとともに、バンプ電極の形状を真円に近いものと し、かつ径の小さなものにすることができる。金属ボー ル形成の際の熱がテーパー状凹部およびワイヤ保持用ス トレート部を介してキャピラリに充分に吸収される。こ の場合、ストレート部の長さがホール径の2倍未満であ れば、残っているストレートな金属ワイヤにおける再結 晶領域の部位がストレート部の範囲を越えてそれよりも 上部となり、引き上げによる金属ワイヤの切断部位にバ ラツキを生じて、バンプ電極のネック切れ部の高さにバ ラツキが生じる。また、ストレート部の長さがホール径 の4倍を超えると、ストレート部と金属ワイヤとの摩擦 抵抗が大きくなりすぎ、金属ワイヤの先端部分を突出さ せるときの金属ワイヤの送り出しが困難または不可能に なってしまう。これに対して、ワイヤ保持用ストレート 部の長さをホール径の2~4倍程度の適度な長さに設定 したことにより、残っているストレートな金属ワイヤに おける再結晶領域の部位がワイヤ保持用ストレート部の 範囲内に収まり、引き上げによる金属ワイヤの切断部位 をストレート部の範囲内の再結晶領域の部位に限定する ことができ、ネック切れ部の高さをほぼ一定化してバラ ツキをなくすことができ、さらに、金属ワイヤの送り出 しもスムーズに行える。また、テーバー状凹部の開口端 の先端導出口の直径がホール径の3倍を超えると、金属 ワイヤのストレート部分と金属ポールとの連接部である ネック部の角度が従来技術の半球形状凹部で作った真球 度の高い金属ポールの場合と同様に100度程度と小さ くなり、ネック部で千切れ落ちたり、バンピング時に金 属ポールが側方に飛んでしまう。また、テーパー状凹部 の先端導出口の直径がホール径の1.5倍未満である と、ネック部の角度が大きすぎ、金属ボールの真球度が 非常に悪く、細長いラグビーボール状となり、バンビン グ不良を発生する。これに対して、テーバー状凹部の先 端導出口の直径をホール径の1.5~3倍程度の適当な 範囲に設定したことにより、テーパー状凹部内で形成さ れる金属ボールの形状を洋梨状とし、そのネック部の角 度においては、千切れ落ちや側方への飛びがなく、良好 にパンピングすることができ、全体として、連続パンピ ング性を大幅に向上することができる。

【0020】本発明に係る請求項2のパンピング用キャ ピラリは、上記請求項1において、ワイヤ挿通路の下端 50 とストレート部挿通路の上端との連接部が滑らかに面取 りされていることを特徴としている。仮に温度が高すぎて再結晶領域が連接部より少し上方に形成されても、連接部が滑らかに面取りされているので、金属ワイヤの切断位置が再結晶領域の部位となり、バラツキが少なくてすみ、歩留まりの向上に有効となる。

【0021】本発明に係る請求項3のバンピング用キャピラリは、上記請求項1または請求項2において、ストレート部挿通路の内周面とテーバー状凹部の全面とキャピラリ先端面の面粗さを0.8S以下に設定してあることを特徴としている。前記の各面部分に金属ワイヤの材10料が付着しにくく、また内部での目詰まりを抑制するので、ワイヤ切れやワイヤ抜けをなくして、ミスバンピングを防止する。その結果として、連続バンピング性を一層向上することができる。

[0022]

【発明の実施の形態】以下、本発明に係るバンピング用 キャピラリの実施の形態について、図面に基づいて詳細 に説明する。

【0023】図1は実施の形態に係るバンピング用キャ ビラリの先端部分を拡大して示すとともにアーク放電直 20 後の初期の金属ボールが形成された状態を示す断面図で ある。図1において、21はバンピング用キャピラリ、 21aはキャピラリ先端部、21bはワイヤ挿通路、2 1 c はキャピラリ先端面、21 d はワイヤ挿通路21 b の開口部においてキャビラリ先端面21 cに形成された 先拡がりのテーパー状凹部、21eはテーパー状凹部2 1 dの開口端である先端導出口、21fはワイヤ保持用 ストレート部、21gはワイヤ保持用ストレート部21 fにおけるワイヤ挿通路21bであるストレート部挿通 路である。また、22はワイヤ挿通路21bに挿通され 30 た金属ワイヤである。この金属ワイヤ22は、金属ポー ル22 bの形成前の段階では、図2に示すように、先端 導出口21eより下方に所定の長さ(0.6mm)だけ 送り出されて突出している。22aが金属ワイヤ突出部 分であり、22bが金属ワイヤ突出部分22aに対する アーク放電により突出部分22aが溶け上がってテーバ 一状凹部21d内で形成された初期の金属ボールであ る。ワイヤ保持用ストレート部21fは、その上下長さ がストレート部挿通路21gの直径であるホール径の2 ~4倍程度とするのが好ましい。図示のものでは、ホー 40 ル径が46μmで、ストレート部21fの長さはその約 3倍の140 μmとなっている。なお、ホール径が46 μmの場合に、実用的な長さ範囲であるホール径の2~ 4倍は $92\sim184\mu$ m程度となる。先拡がりのテーバ 一状凹部21 dの開口端の先端導出口21 eの直径はホ ール径46μmの約2倍の96μmとなっている。この ときの軸線に対するテーバー状凹部21dのテーバー角 α は45度となっている。したがって、金属ワイヤ22のストレート部分と金属ポール22bとの連接部である ネック部22cの角度heta。は135度となっている。先 heta50

拡がりのテーパー状凹部 21dの開口端の先端導出口 21eの直径は、ホール径の $1.5\sim3$ 倍程度とするのが好ましい。金属ワイヤ 22としては、直径が 40μ mのものを用いている。この場合のアーク放電によって形成された初期の金属ボール 22 bの直径(幅)は 115μ mとなっている。

【0024】以下、図2~図5を用いて、本実施の形態のバンピング用キャピラリ21によるバンピングの動作を説明する。

【0025】図2に示すように、Sn、Pbを主材料に した直径が40μmの金属ワイヤ22をバンピング用キ ャピラリ21のワイヤ挿通路21bおよびストレート部 挿通路21gに挿通し、先端導出口21eから下方に突 出させる。金属ワイヤ突出部分22aの突出長さは0. 6 mm=600 μmである。突出部分22 aの直上の金 属ワイヤ22のストレート部分はワイヤ保持用ストレー ト部21fによって保持されている。金属ワイヤ突出部 分22aに対して側方から還元ガス気流23を吹き付け た状態で、金属ワイヤ22を正極性にし、トーチ電極2 4を負極性にして、両者明らかなように高電圧を印加し アーク放電を行うことによって、金属ワイヤ22の突出 部分22 aを融点以上に高温加熱して溶融させる。溶融 した金属ワイヤ部分は、表面張力によって収縮し、ボー ル状になって上昇し、この溶け上がりの結果、図3に示 すように、金属ポール22bの上半部分がバンピング用 キャピラリ21のテーバー状凹部21dに収まる状態で 初期の金属ボール22 bが作られる。この溶け上がりの 際に、金属ワイヤ22のストレート部分も一部溶融し、 直後の冷却過程で、再結晶領域が形成されるが、金属ボ ール22bがテーパー状凹部21dに接触し、そのすぐ 上の金属ワイヤ22のストレート部分が比較的に長いワ イヤ保持用ストレート部21fに接触しているから、熱 が有効にキャピラリ21に吸収され、その結果として、 ワイヤ保持用ストレート部21fの範囲内で金属ワイヤ 22のストレート部分に再結晶領域22dが形成される ことになる。そして、初期の金属ボール22bがテーバ 一状凹部21dに収まる状態で形成されることによっ て、金属ワイヤ22の軸線に対して金属ボール22bの 偏心は生じない。なお、図3において、25は半導体チ ップや外部リードなどのパンピング対象である。

【0026】次に、キャピラリ21を押し下げて金属ボール22bをパンピング対象25に当接させ、パンピング対象25を加熱した状態で、当接部に超音波および荷重を加え、超音波熱圧着により金属ボール22bをパンピング対象25に一体化接合する。そして、金属ワイヤ22の上方の部分を図示しないクランパでクランプし、引き上げると、金属ワイヤ22にはその再結晶領域22dの部位にストレスがかかり、図4に示すように金属ワイヤ22が必ずワイヤ保持用ストレート部21fの範囲内において再結晶領域22dの部位で切断されることに

なる。以上により、バンピング対象25上にバンプ電極 26が接合形成される。26 aはバンプ電極26のネッ ク切れ部であるが、金属ワイヤ22が切断される部位が 必ず再結晶領域22dの部位であるので、ネック切れ部 26 aの高さは常にほぼ一定となる。つまり、ネック切 れ部26 aの高さバラツキが少なくなる。また、バンプ 径も小さい。

【0027】次いで、図5に示すように、金属ワイヤ2 2 が先端導出口21 eから下方へ向けて、金属ワイヤ突 出部分22aの長さが所定寸法600µmとなるまで送 10 り出され、待機状態となり、以降、図2のアーク放電か らの動作を繰り返す。つまり、ワイヤボンディングのよ うに半導体チップと外部リードとの間にループを作るの ではなく、バンプ電極26のみを形成する過程を連続的 に繰り返す。これが連続バンピングである。

【0028】従来のワイヤボンディング用のキャピラリ をバンピング用キャピラリに転用した場合の図10の場 合と比較すると、図10の場合では、初期の金属ボール 2bがキャピラリ先端面1eから110μmと大きく突 出しているのに対して、本実施の形態の場合には、図1 のとおり初期の金属ボール22bがキャピラリ先端面2 1 cから突出しているのは90 μmと小さく、金属ボー ル22bの上半部分がテーパー状凹部21dに入ってい る。したがって、特に低融点金属ワイヤにおいて、従来 のキャピラリで形成されたバンプ電極よりもバンプ径が 小さく、超音波振動方向に拡がる傾向が少なくなる。例 えば、従来キャピラリを使用して形成されたバンプのバ ンプ径は約200µm (図8参照)であるのに対して、 本実施の形態のバンピング用キャピラリ21を使用した 場合は、図4に示すようにバンプ径は約160 μmと小 30 さくなる。また、金属ボール22bは金属ワイヤ22の ストレート部分に対して同軸状となり、偏心していない ので、連続バンピング性が向上する。また、バンプ電極 26の形状を真円に近いものとすることができる。

【0029】また、従来の転用したキャピラリ1では、 図10のように溶け上がった金属ボール2bが先端導出 口1 cに保持されたとき、金属ボール2 bのネック部2 cの安定性はホール径に依存するために、そのホール径 を48μmとしていたのに対し、図1に示す本実施の形 態のキャピラリ21においては、テーパー状凹部21d において初期の金属ポール22bを保持できるため、ホ ール径は46μmとやや小さくてよい。つまり、金属ワ イヤ22とストレート部挿通路21gとのギャップが従 来より狭くなり、エアテンションがかかって金属ワイヤ 22が振動したとしても、その振幅が従来より小さくな るので余分なストレスがかからない。

【0030】ワイヤ保持用ストレート部21fの長さを ストレート部挿通路21gのホール径の2~4倍程度に 設定してあることは、次の利点をもたらす。すなわち、 ストレート部21fの長さがホール径の2倍未満であれ506 α 0高さのバラツキの低減をより有利にできる。すな

ば、残っているストレートな金属ワイヤ22における再 結晶領域の部位がストレート部21fの範囲を越えてそ れよりも上部となり、引き上げによる金属ワイヤ22の 切断部位にバラツキを生じて、バンプ電極26のネック 切れ部26aの高さにバラツキが生じる。また、ストレ ート部21fの長さがホール径の4倍を超えると、スト レート部21fと金属ワイヤ22との摩擦抵抗が大きく なりすぎ、金属ワイヤ22の先端部分22aを突出させ るときの金属ワイヤ22の送り出しが困難または不可能 になってしまう。これに対して、本実施の形態の場合に は、ワイヤ保持用ストレート部21fの長さをホール径 の2~4倍程度の適度な長さに設定したことにより、残 っているストレートな金属ワイヤ22における再結晶領 域22dの部位がワイヤ保持用ストレート部21fの範 囲内に収まり、引き上げによる金属ワイヤ22の切断部 位を必ずストレート部21fの範囲内の再結晶領域22 dの部位に限定することができ、図4のバンプ電極26 のネック切れ部26 aの高さをほぼ一定化してバラッキ をなくすことができる。

10

【0031】さらに、テーパー状凹部21dの先端導出 口21eの直径をストレート部挿通路21gのホール径 の1.5~3倍程度に設定してあることは、次の利点を もたらす。すなわち、テーパー状凹部21dの開口端の 先端導出口21eの直径がホール径の3倍を超えると、 金属ワイヤ22のストレート部分と金属ボール22bと の連接部であるネック部 22cの角度 θ 。が従来技術の 半球形状凹部11d(図11参照)で作った真球度の高 い金属ボール12aの場合と同様に100度程度と小さ くなり、ネック部22cで千切れ落ちたり、バンピング・ 時に金属ポール22bが側方に飛んでしまう。また、テ ーパー状凹部21dの先端導出口21eの直径がホール 径の1.5倍未満であると、ネック部22cの角度 $oldsymbol{ heta}$ 。 が大きすぎ、金属ボール22bの真球度が非常に悪く、 細長いラグビーポール状となり、バンピング不良を発生 する。これに対して、本実施の形態の場合には、テーパ 一状凹部21dの先端導出口21eの直径をホール径の 1.5~3倍程度の適当な範囲に設定してあることによ り、テーパー状凹部21d内で形成される金属ポール2 2 bの形状を洋梨状とし、そのネック部 2 2 cの角度 *0* 。においては、千切れ落ちや側方への飛びがなく、良好 にバンヒングすることができ、全体として、連続バンヒ ング性を大幅に向上することができる。

【0032】以上の相乗として、従来の転用されたキャ ビラリでは連続バンピング数が数千パンプであったのに 対して、本実施の形態のキャピラリ21によって数万バ ンプへと向上する。

【0033】なお、ワイヤ挿通路21bの下端とストレ ート部挿通路21gの上端との連接部21hを滑らかに 面取りしてあるので、バンプ電極26のネック切れ部2 わち、図10の従来キャビラリの場合には、ワイヤ挿通路1bの下端とストレート部1dとの連接部1fが滑らかでなかったことと再結晶領域2cが連接部1fより上にくることにより、金属ワイヤ2の切断位置にパラツキが生じていた。これに対して、図1の場合には、仮に温度が高すぎて再結晶領域22dが連接部21hより少したけ上方に形成されても、連接部21hが滑らかに面取りされているので、金属ワイヤ22の切断位置が再結晶領域22dの位置となり、パラツキが少なくてすむのである。

【0034】また、ストレート部挿通路21gの内周面全面とテーパー状凹部21dの全面とキャビラリ先端面21cの面粗さを0.8S以下に設定してあるので、それらの面部分に対する金属ワイヤ22の金属成分のこびりつきや、キャビラリ詰まりを低減でき、仮にキャビラリ詰まりを起こした場合でも、再パンピングすることにより、容易に正常状態へ復帰する。したがって、ワイヤ切れやワイヤ抜けを防止することができ、連続パンピング性を一層向上することができる。

【0035】以上のことから、バンピング条件の許容範 20 囲が広くなり、常に非常に安定したバンピングが可能になり、連続バンピング性の大幅な改善が図られた。

[0036]

【発明の効果】本発明に係る請求項1のバンピング用キ ヤビラリによれば、溶け上がった初期の金属ボールを入 れる凹部として先拡がりのテーパー状凹部を形成してあ るので、テーバー状凹部内で金属ボールを金属ワイヤと 同軸状に形成でき、偏心を防止できるとともに、金属ポ ールが小さくなるので、バンプ電極の形状を真円に近く かつ小径のものとすることができる。そして、金属ボー 30 ル形成の際の熱がテーパー状凹部およびワイヤ保持用ス トレート部を介してキャピラリに速やかに吸収されて残 っているストレートな金属ワイヤにおける再結晶領域が 形成されるときに、ワイヤ保持用ストレート部の長さを ホール径の2~4倍程度の適度な長さに設定したことに より、再結晶領域の部位が必ずワイヤ保持用ストレート 部の範囲内に収まり、引き上げによる金属ワイヤの切断 部位をストレート部の範囲内の再結晶領域の部位に限定 することができ、接合形成されたパンプ電極のネック切 れ部の高さをほぼ一定化してバラツキをなくすことがで 40 きるとともに、金属ワイヤの先端部分を突出させるとき の金属ワイヤの送り出しをスムーズに行うことができ る。また、テーパー状凹部の先端導出口の直径をホール 径の1.5~3倍程度の適当な範囲に設定したことによ り、テーパー状凹部内で形成される金属ポールの形状 を、真球状よりは細く、かつ、細長いラグビーポール状 よりは太い洋梨状とすることができ、そのネック部の角 度においては、金属ポールの千切れ落ちや側方への飛び がなくなり、良好にパンピングすることができる。以上 の相乗として、連続バンピング性を大幅に向上すること 50

ができる。

【0037】本発明に係る請求項2のバンピング用キャビラリによれば、仮に温度が高すぎて再結晶領域が連接部より少し上方に形成されても、ワイヤ挿通路の下端とストレート部挿通路の上端との連接部が滑らかに面取りされているので、金属ワイヤの切断位置が再結晶領域の部位となり、バラツキが少なくてすみ、歩留まりの向上に有効となる。

12

【0038】本発明に係る請求項3のバンピング用キャ 10 ピラリによれば、面粗さを0.8S以下に設定したスト レート部挿通路の内周面やテーパー状凹部の全面やキャ ピラリ先端面に対して金属ワイヤの材料が付着しにく く、また内部での目詰まりを抑制するので、ワイヤ切れ やワイヤ抜けをなくして、ミスパンピングを防止し、連 続パンピング性を一層向上することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の実施の形態に係るバンビング用キャビラリの先端部分を拡大した断面図である。

【図2】実施の形態のバンピング用キャピラリにおいて 金属ワイヤを突出させた状態でアーク放電を行うときの 動作の説明図である。

【図3】実施の形態のバンピング用キャピラリにおいて アーク放電により金属ボールを形成しながら溶け上がら せてテーバー状凹部に入れた状態を示す説明図である。

【図4】実施の形態のバンピング用キャピラリにおいて バンピングを行った後に金属ワイヤを切断した状態を示 す説明図である。

【図5】実施の形態のバンピング用キャピラリにおいて バンピング後に再度金属ワイヤを突出させた状態を示す 説明図である。

【図6】従来のワイヤボンディング用のキャピラリをバンピング用に転用した場合のアーク放電を行うときの動作の説明図である。

【図7】従来の転用したキャピラリにおいてアーク放電により金属ボールを溶け上がらせてキャピラリ先端面に 当接させた状態を示す説明図である。

【図8】従来の転用したキャピラリにおいてバンピングを行った後に金属ワイヤを切断した状態を示す説明図である。

10 【図9】従来の転用したキャピラリにおいてパンピング 後に再度金属ワイヤを突出させた状態を示す説明図である。

【図10】図7の一部を拡大した断面図である。

【図11】別の従来の技術に係るバンピング用キャピラリの先端部分の拡大断面図である。

【符号の説明】

21……パンピング用キャピラリ

21a…キャピラリ先端部

21b…ワイヤ挿通路

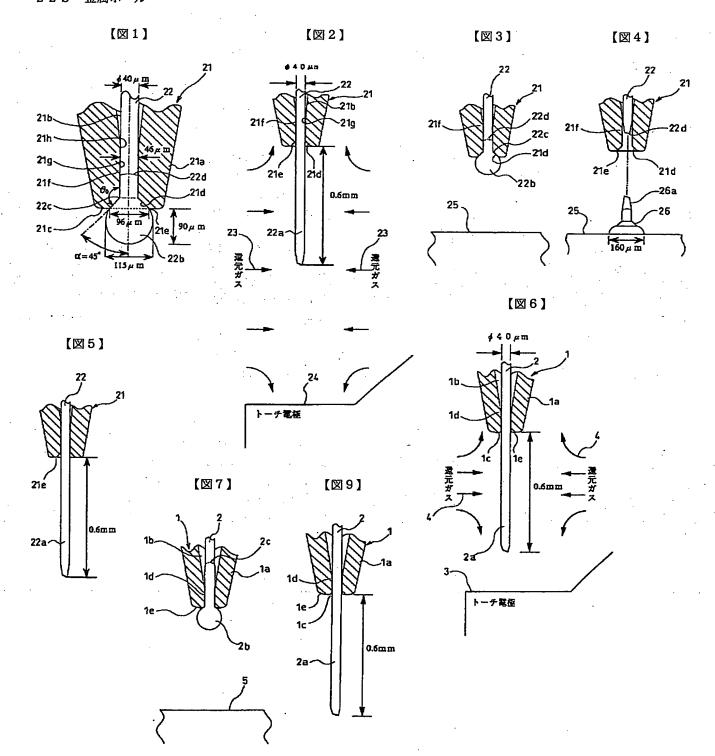
21c…キャピラリ先端面

- 2 1 d …テーパー状凹部
- 21 e …先端導出口
- 21 f…ワイヤ保持用ストレート部
- 21g…ストレート部挿通路
- 2 1 h…連接部
- 22……金属ワイヤ
- 22a…金属ワイヤ突出部分
- 2 2 b … 金属ポール

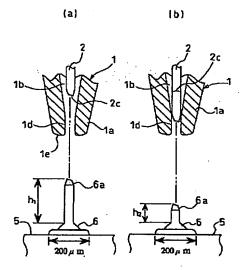
22 c…金属ボールのネック部

14

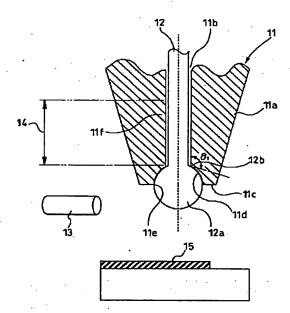
- 2 2 d…再結晶領域
- 23……還元ガス気流
- 2 4 ……トーチ電極
- 25……バンピング対象
- 26……バンプ電極
- 26 a…ネック切れ部



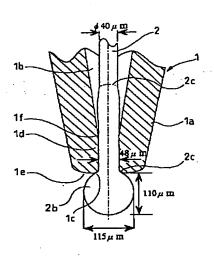
[図8]



【図11】



【図10】





PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 10004097 A

(43) Date of publication of application: 06 . 01 . 98

(51) Int. CI

H01L 21/321 H01L 21/60 H01L 21/60

(21) Application number: 08153758

(22) Date of filing: 14 . 06 . 96

(71) Applicant:

SHARP CORP

(72) Inventor:

TAMAOKI KAZUO

(54) BUMPING CAPILLARY

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To improve the continuous bumping by preventing an initial metal bump from being eccentric, eliminating the spread of the bump, confining a re-crystallized region to approximately a fixed portion of a metal wire at melt up of the metal ball to suppress the dispersion of the heights of necked portions of the bump and preventing the ball from tearing off or scattering sidewards.

SOLUTION: The capillary 2 thrusts the tip end of an inserted metal wire 22 being held with a wire holding straight part 21f, thereby melting up the thrust part of the wire by the arc discharge. The straight part 21f is set to a length 2_4 times as long as the hole diameter of this part. The tip end face 21c has a recess 21d gradually spreading out to a tip end hole 21e which diameter is about 1.5_3 times the hole diameter.

COPYRIGHT: (C)1998,JPO

